# 压汞法在氧化铝陶瓷膜制备中的应用

花1、谢东星2、宋春晓1、董炎明1 周

(1. 厦门大学 材料学院材料科学与工程系, 福建 厦门 361005; 2. 三达膜科技(厦门)有限公司, 福建 厦门 361000)

摘 要:用压汞法测定非对称氧化铝(AbOa)陶瓷膜从原料粉到支撑体和成品膜制备过程中各阶段样品的孔 径及其分布、孔隙率和密度等参数,并与扫描电子显微镜(SEM)的结果进行比较。研究表明,用压汞法测定 原料粉体粒子间的孔的孔径及其分布与支撑体中孔的孔径及其分布一致,其最可几孔径与理论计算结果接 近,因此可以通过压汞法测定原料粉粒子间的孔的孔径及其分布来预测陶瓷膜支撑体的孔径及其分布。用 压汞法测定非对称 AbO3 陶瓷膜,可以直观地看出 膜中多孔支 撑体、过渡 层和分离 层各层的孔 径及其分布。 结合 SEM 的测试结果,压汞法对陶瓷膜生产过程中各样品的孔径及其分布、孔隙率、体积密度等进行了量 化,合理解释了陶瓷膜生产中结构与性能的变化规律,可以用于指导陶瓷膜的生产。 关键词:氧化铝陶瓷膜;压汞法;孔径分布;孔隙率;体积密度 中图分类号: TB321 文献标志码: B 文章编号: 1002-4956(2010)09-0031-05

## Application of mercury intrusion method in manufacturing the alumina membrane

Zhou Hua<sup>1</sup>, Xie Dongxing<sup>2</sup>, Song Chunxiao<sup>1</sup>, Dong Yanming<sup>1</sup>

(1. College of Materials, Xiamen University, Xiamen 361005, China; 2. Suntar Membrane Technology Limited Corporation, Xiamen 361005, China)

Abstract: The interparticle pore size distribution, interparticle porosity, and volume density of the alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) powder are characterized by mercury intrusion method. The pore size distribution, porosity, volume density of the Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> support layer and asymmetrical Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> membrane are also characterized by this method. It shows that the interparticle pore size distribution of the Al2O3 powder particles is consistent with the pore size distribution of the support layer, and the most probabilistic pore diameter of the powder is identical to the theoretical calculated pore size value. So it is possible to forecast the pore size distribution of support layer by determining the interparticle pore size distribution of Al2O3 powder with mercury intrusion method. Moreover, when the asymmetrical Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> membrane is analyzed by mercury intrusion method, the pore size distributions of support layer, interlay and separated layer can be directly observed and calculated. Combined with the scanning electron microscopy (SEM) image results, the pore size distribution, porosity, volume density of those samples produced from the membrane manufacture process can be quantified. The relationship between the structure and properties of the A l2 O3 membrane can be reasonably elucidated by the mercury intrusion method. It is instructive to the Al2O3 membrane production.

Key words: alumina membrane; mercury intrusion method; pore size distribution; porosity; volume density

无机陶瓷膜具有耐高温、结构稳定、化学稳定性 好、抗微生物腐蚀能力强等优点,因而广泛应用于气体 和液体分离、废水处理、病毒分离和血液的处理等工 作[15]。但是,目前国内无机膜产品的质量,如孔径大 小、孔径分布、孔隙率的控制等,及产品的系列化和标

收稿日期: 2009-10-30

E-mail: zh ou hua@ xmu. edu. cn

准化方面与国外尚有较大差距。缩短生产周期、降低 成本、提高膜制备技术水平已成为促进我国陶瓷膜产 业发展的重要课题。

测定陶瓷膜孔径及其分布的方法有: 截留法<sup>[6]</sup>、电 子显微镜法<sup>[7]</sup>、压汞法<sup>[8]</sup>、气体泡压法<sup>[9]</sup>和液液体积 排除法[10] 等 10 多种方法。除压汞法外,其他测定陶 瓷膜孔径及其分布的方法都具有操作要求较高,耗时 较长的缺点,并且这些方法都不能直接用于测定膜的 孔隙率和体积密度。压汞法测定材料内部微观气孔结

© 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing Pouse: 文孔径范围广(3,5 nmto://www.cmkn.net

基金项目: 国家自然科学基金(50673082)

作者简介:周花(1972-),女,福建省寿宁县人,硕士,工程师,研究方 向: 功能高分子.

捷、所需样品量小、测试结果准确和重复性好等优点, 是测定固体样品的孔径及分布、孔隙率、总孔体积、总 孔面积、表观密度和真密度等物理性质<sup>[11-14]</sup>的有效方 法。压汞法在测定陶瓷膜的孔径及其分布、孔隙率中 已得到广泛应用<sup>[15-16]</sup>,但用压汞法来监测陶瓷膜在生 产过程中的膜结构与性能间的关系还未见报道。

本文利用压汞法检测氧化铝陶瓷膜从原料粉体到 多孔支撑体和成品非对称膜制备过程中各样品的孔径 及其分布、孔隙率和体积密度的变化。本文还将压汞法 的测定结果与扫描电子显微镜图像相结合,阐释陶瓷膜 生产过程中各阶段膜结构与性能的变化规律,以指导陶 瓷膜生产过程中粉体的选择、支撑体的制备和成品膜的 质量控制,达到缩短生产周期、降低成本的目的。

1 实验部分

#### 1.1 样品制备

α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>为骨料、面筋质为成孔剂,聚乙烯醇、醋酸 纤维素等为黏结剂,并添加一定量的烧结助剂。原料 粉体和各种添加剂经过混合、练泥、陈化后,在一定压 力下采用挤压成型法挤出,制备多通道管式 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶 瓷膜坯体,经干燥后(生坯)烧结,制备成支撑体;在支 撑体上涂覆粒径约为 5~6<sup>μ</sup>m、厚度为 40~50<sup>μ</sup>m 的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>过渡层,并烧结;然后在过渡层上涂以粒径约为 1~2<sup>μ</sup>m、厚度为 10~20<sup>μ</sup>m 的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>分离层,烧结后 即制成非对称成品 Al2O3 陶瓷膜。

#### 1.2 样品表征

原料粉体的形状和粒径分布分别采用扫描电镜 (SEM, XL30型, 荷兰飞利浦)、激光粒度分析仪(欧美 克LS900型, 珠海欧美克科技有限公司)进行表征。 粉体粒子间、生坯、支撑体和非对称陶瓷膜中的孔的孔 径及其分布分别采用压汞法(美国Quan-tachrome公 司生产的PM6-7-LP型压汞仪: 2个低压工作站的工 作压力为 1.4~345 kPa, 测定孔径范围为 4.3~1000 µm; 1 个高压工作站的工作压力为 0.38~276 MPa, 测定孔径范围为 6 nm~10 µm; 石英玻璃样品池, 杆内 径为 2 mm, 底座 3 cm<sup>3</sup>)和 SEM 来表征。孔隙率和体 积密度采用压汞法测定。所有样品的压汞法测定至少 平行测定 2 次, 取平均值。

#### 2 结果与讨论

# 2.1 Al₂O₃粉料颗粒间孔的孔径及其分布、孔隙率和 粉体密度的测定

图 1 是原料粉(Al2O3 粉料)的 SEM 图片。从图 1(a)中可看出,绝大部分原料粉体以松散的单个颗粒 存在,呈类球形,粒度均匀性较好。利用显微图像分析 软件,计算出原料粉体等效直径圆的粒径大约为 20.8 µm。从图 1(b)中也可看到,原料粉体中存在部分团 聚的大颗粒,有些颗粒的尺寸达到 30 µm 以上。



(a) 分散的粉体颗粒

(b) 团聚的粉体颗粒

kPa) 的累积进汞量与压力间的关系曲线, 图 3(b) 是低

压测试阶段粉体粒子间的孔径及其分布曲线(图中 d

为孔径, V 为孔体积)。从图 3(a) 可以看出, 该曲线可

以分为4段:段1是粉体的压实阶段.在压力小于38

kPa时, 疏松的粉体颗粒在被压实的过程中有少量的

#### 图1 原料Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉体的SEM图像

图 2 是原料粉体的动态激光粒度仪的分析结果。 从图中可看出,原料粉体的粒径分布基本符合正态分 布规律,最可几粒径为 21.53 µm,粒径小于 10 µm 的 粉体约占 8%,粒径大于 30 µm 粉体的约占 10%,这些 结果与 SEM 看到的结果一致。

图 3(a) 是原料粉在低压阶段(压力 p 1. 4~ 345 进汞;段II 对应的压力范围是 38~ 119 kPa,在这一阶 © 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



图 2 原料 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉体的粒度分布图

段压实的粉体颗粒基本上不再进汞;段 III中当压力大于 119 kPa时,大量的汞进入压实颗粒相互搭架的空隙(孔)中而使进汞量迅速上升;段 IV,当压力超过 317 kPa,颗粒间隙已基本被汞填满,

因此进汞量变缓。

从图 3(b) 可看出, 低压阶段最大进汞处所对应的 孔径为 8.3  $\mu$ m。根据陶瓷膜中粉体粒径与膜孔径比 值为 2. 5<sup>[17]</sup> 的经验公式, 原料粉的最可几粒径尺寸与 压汞法测得的孔径比值为 21.53 / 8.3= 2.59, 与经验 计算值相符合。从图 3(c) 的累积进汞量与孔径分布 的关系曲线中可以看出, 在整个测试过程中(压力 1.4 ~ 276 M Pa), 进汞量主要集中在孔径为 5~ 10  $\mu$ m 阶 段, 孔径小于 5  $\mu$ m 的阶段几乎没有进汞(进汞量低于 0.3%)。对图 3(c) 的图微分后, 得到图 3(d) 的孔径分 布图。可以看出, 整个测试过程中, 粉体的孔主要是粒 子间形成的孔, 直径约为 8.3  $\mu$ m。用压汞法测得原料 粉体的体积密度大约为 1.94 g/cm<sup>3</sup>, 孔隙率约为 41.2%。



图 3 压汞法测定 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>粉体粒子间孔的孔径及其分布

#### 2.2 Al2O3 陶瓷膜支撑体生坯孔径和孔隙率的测定

支撑体是非对称膜制备的基础,它的主要作用是 保证膜的机械强度,要求有较大的孔径和孔隙率,以增 加渗透性,减少流体输送阻力。支撑体性能的好坏对 整个非对称膜的质量具有重要意义,支撑体的缺陷(比 平均孔径大得多的大孔)和表面的不平滑则会导致制 成的膜上有针孔、裂纹等缺陷<sup>[18]</sup>。因此支撑体制备过 程中孔径及其分布的检测显得尤为重要。图4是原料 挤出成型干燥后(生坯),测得的孔径及其布。从图中 可以看出,生坯的最可几孔径集中在 24 µm 左右。图



5 是生药的SEM 图像,可以看出,AbO; 粒子的表面已 lishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 经被大量的添加剂包围, 坯体结构较致密。用压汞法 测得的孔隙率约为 5.1 %, 体积密度为 2.40 g/ cm<sup>3</sup>。 但是, 仍可以看到部分粒子间形成了较大的空隙, 这部 分空隙就形成了图 4 中所对应的孔径分布。



图 5 支撑体生坯的 SEM 图像

图 6(a) 是支撑体生坯经过 1 850 ℃烧结后制成的 支撑体在低压下的进汞曲线。可以看出,当压力低于 145 kPa 和高于 317 kPa 时支撑体中进汞量很少: 而在 45~ 317 kPa 的范围内则有大量的进汞。图 6(b) 是支 撑体的孔径分布图。从图 6(b) 中可以看出, 支撑体的 最可几孔径为 8.9 µm, 与原料粉测定的孔径结果 8.3 μm 非常接近,因此可以用压汞法测定原料粉体间孔 的孔径及其分布来预测支撑体的孔径及其分布。支撑 体的孔径远小于生坯的孔径,这是因为经过挤压成型 的生坯中,颗粒之间只有很小的附着力,空隙大,强度 低。经过高温烧结, 坯体将发生一系列的物理化学变 化,使粉末颗粒间的黏结性能发生质的变化,形成预 期的物质组成和显微结构,坯体强度和密度迅速增加, 从而达到固定的外形并获得所要求性能的支撑体。经 过烧结, 生坯的体积密度从 2.4 g/ cm<sup>3</sup> 迅速增加到 3.4 g/cm<sup>3</sup>,孔隙率则从 5.1 % 增加到 55.4%。烧结使孔 隙率增大,是由于在烧结过程中,大量的黏结剂、塑化 剂、润滑剂、分散剂和致孔剂在烧结过程中逸出,形成 孔洞。从图7的Al2O3支撑体的SEM图片中可以清 楚地看出,烧结后粒子的边缘变得清晰,同时粒子间出 现了大量的空隙。

2.3 非对称 Al2O3 陶瓷膜中的孔径及其分布的测定

图 8(a) 是用压汞法测定的由支撑体、过渡层和 分离层 3 层构成的非对称 Ab O3 陶瓷商品膜(标称孔 径 0.3 µm) 的孔径及其分布图。从图中可以看出,按 照体积分数计算,该非对称膜的最可几孔径为 8.94 µm,但在 3.0~0.2 µm 处出现一个平缓的平台。如 果把这些孔按照孔径与介数分布的关系进行计算。



图 6 压汞法测定 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>支撑体的孔径分布



图 7 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>支撑体的 SEM 图像

则结果如图 8(b) 所示。从图 8(b) 中可以看出,在 8.94  $\mu$ m、0.8  $\mu$ m 和 0.36  $\mu$ m 处出现3 个峰。其中 8.94  $\mu$ m 处的峰可以归结为支撑体上的孔,0.8  $\mu$ m 处的峰是过渡层的孔,而0.36  $\mu$ m 处的峰则是分离 层的孔。从这2 张图中可看出,该非对称膜中支撑 体上的孔在所有孔中所占有的体积最大(约 94.7%),但数量较少(约10%);而过渡层和分离层 的孔所占的体积虽然较小(约5.3%),但数量却很巨 大(约90%)。图9是该非对称膜的SEM 照片,从图 中可以看出,过渡层的厚度大约为35~45  $\mu$ m,分离 层的厚度为7~9  $\mu$ m,支撑体上的孔洞大而数量少, 过渡层和分离层上的孔洞小而数量多。成品非对称 膜的体积密度和孔隙率与支撑体很接近,分别为3.3



图 8 成品 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>非对称膜的孔径分布



图9 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>非对称膜的 SEM 图像

## 3 结论

在 Al2O3陶瓷膜的生产过程中,用压汞法测定原 料粉体粒子间孔的孔径及其分布的结果与最终支撑体 的孔径及其分布一致,其最可几孔径与理论计算值很 接近,因此可以用压汞法测定原料粉体粒子间孔的孔 径及其分布来预测支撑体的孔径及其分布。用压汞法 测定成品非对称陶瓷膜,可以直观地看出膜中各层的 孔径及其分布。此外,用压汞法还可以测定陶瓷膜生 产过程中各阶段样品的孔隙率和体积密度的变化。结 合 SEM 的结果,压汞法合理阐释了陶瓷膜结构与性 能的关系。因此,可以利用压汞法来指导无机陶瓷膜 的粉体选择、支撑体制备和成品膜的质量控制,以缩短 生产周期,降低成本。

参考文献(References):

- Leenaars A F M, Keizer K, Burggraaf A J. The preparation and characterization of alumina membranes with ultrafine pores: l. Microstructure investigations on non-supported membranes [J]. J Mater Sci, 1984, 19(4): 1077-1088.
- [2] Leenaars A F M, Burggraaf A J. The preparation and characterization of alumina membranes with ultrafine pores: 2. The formation of supported membranes [J]. J Colloid Interface Sci, 1985, 105 (1): 27-40.

tion of alumina membranes with ultrafine pores: 3. The permeability for pure liquids [J]. J Membrane Sci, 1985(24): 245-260.

- [4] Leenaars A F M, Burggraaf A J. The preparation and characterization of alumina membranes with ultrafine pores: 4. Ultrafiltration and hyperfiltration experiments [J]. J Membrane Sci, 1985(24): 261-270.
- [5] Anderson M A, Gieselman M L, Xu Q. Titania and alumina ceramic membranes [J]. J Membrane Sci, 1988(39): 243-258.
- [6] Cao G Z, M eijerink J, Brinkman H W, et al. Permporometry study on the size distribution of active pores in porous ceramic membranes [J]. J Membrane Sci, 1993(83): 221-235.
- [7] Nakao S. Determination of pore size and pore size distribution. III: Filtration membranes[J]. J Membrane Sci, 1994(96): 131-165.
- [8] 黄培,徐南平,时钧.液体排除法测定多空陶瓷膜孔径分布 [J]. 南京化工大学学报,1998,20(3):45-50.
- [9] 吕晓龙. 超滤膜孔径及孔径分布的测定方法 I. 常用测定方法讨论
  [J]. 水处理技术, 1995, 21 (3): 137-141.
- [10] 黄培, 邢卫红, 徐南平, 等. 气体泡压法测定无机微滤膜孔径分布研究 [J]. 水处理技术, 1996, 22(2): 80-84.
- [11] 张宝铭, 邹方永. 压汞法测定重油加氢催化剂的孔结构[J]. 山东 化工, 1997 (1):47-50.
- [12] 林晓芬,尹艳山,李振全,等. 压汞法分析生物质焦孔隙结构[J].工程热物理学报,2006,27(增刊2):187-190.
- [13] 唐明,王甲春,李连君. 压汞测孔 评价混凝土材料孔 隙分形特征
  的研究 [J]. 沈阳建筑工程学院学报:自然科学版,2001,17(4):
  272-275.
- [14] 王玉珑,曹振雷,王燕忠.采用汞压入法测量纸张微孔分布和孔 隙率 [J].中国造纸,2006,25(3):19-21.
- [15] Colle R D, Fortulan C A, Fontes S R. Manufacture of ceramic membranes for application in demulsification process for cross-flow microfiltration [J]. Desalination, 2009(245): 527-532.
- [16] Lambropoulos A, Romanos G, Steriotis T, et al. Application of an innovative mercury intrusion technique and relative permeability to examine the thin layer pores of sol gel and CVD post-treated membranes [J]. Microporous and Mesoporous Materials, 2007 (99): 206-215.
- [17] 时钧, 袁权, 高从堦. 膜技术手册 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2001:92.
- [18] 谷磊. 多孔氧化铝陶瓷膜支撑体的制备与表征 [D]. 太原: 中北大学, 2007: 5.

[3] Cernans-2012 China Academic Fournat Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net